**Шиляев Павел Анатольевич. Фрактальный анализ поверхности слоев кремния, выращенных методом молекулярно-лучевого осаждения : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 Н. Новгород, 2005 133 с. РГБ ОД, 61:05-1/1180**